PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-309751

(43) Date of publication of application: 07.11.2000

(51)IntCL

C09D183/04 C09D183/02 H01L 21/312

(21)Application number: 11-118952

(71)Applicant:

JSR CORP

(22)Date of filing:

27.04.1999

(72)Inventor:

NISHIKAWA MICHINORI

YAMADA KINJI **GOTO KOHEI**

(54) COMPOSITION FOR FORMING FILM AND MATERIAL FOR FORMING INSULATION FILM

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a composition capable of forming a coating film excellent in thickness uniformity, hardness and dielectric properties by incorporating a specific alkoxysilane hydrolyzate and/or its condensate and a silane compound having a specified b.p. into the same.

SOLUTION: This composition contains (A) a hydrolyzate of a compound represented by the formula: R1aSi(OR2)4-a and/or its condensate and (B) a silane compound having a b.p. of 300° C or higher under normal pressure. In the formula, R1 and R2 are each a monovalent organic group. Preferably, ingredient A is a condensate of hydrolyzate and has a wt. average mol.wt. of 800-100,000. Ingredient A takes a two-dimensional or three-dimensional structure as a base polymer for film formation. When applied to a substrate (e.g. a silicone wafer) e.g. by spin coating, the composition can fill the grooves among fine patterns and, when heated, undergoes the hydrolysis and condensation of ingredients A and B to form a high-mol.-wt. polyorganosilixane, thus forming a glassy or giant polymer film.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

Japanese Patent Provisional Publication No. 2000-309751

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出顧公開番号 特開2000-309751

(P2000-309751A)

(43)公開日 平成12年11月7日(2000.11.7)

(51) Int.Cl.'	識別記号	FΙ	テーマコート*(参考)	
CO9D 183/04		C 0 9 D 183/04	4 J O 3 8	
183/02		183/02	5F058	
HO1L 21/312		HO1L 21/312	С	

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 12 頁)

		1	
(21) 出願番号	特願平 11-118952	(71)出願人	000004178 ジェイエスアール株式会社
(22)出顧日	平成11年4月27日(1999.4.27)		東京都中央区築地2丁目11番24号
		(72)発明者	西川 通則 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内
		(72) 発明者	山田 欣司 東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ
			エスアール株式会社内
		(74)代理人	100085224
			弁理士 白井 重隆
			·

最終頁に続く

(54) [発明の名称] 膜形成用組成物および絶縁膜形成用材料

(57)【要約】

【課題】 半導体素子などにおける層間絶縁膜として適当な、均一な厚さを有する塗膜が形成可能な、しかも塗膜の表面硬度、誘電率特性などに優れた膜形成用組成物を提供すること。

【解決手段】 (A) 一般式 R^1 Si(OR^2) 4 a (R^1 および R^2 は同一でも異なっていてもよく、1 価の有機基を示し、aは $1\sim 2$ の整数を表す。)で表される化合物の加水分解物および/または縮合物、ならびに(B) 常圧での沸点が300 $\mathbb C$ 以上であるシラン化合物、を含有する膜形成用組成物。

【請求項1】 (A) 下記一般式(1) で表される化合物の加水分解物および/または縮合物、

 R^1 a S i (OR^2) \leftarrow . . . (1)

(R¹ およびR² は同一でも異なっていてもよく、それぞれ1価の有機基を示し、aは0~2の整数を表す。)ならびに(B)常圧での沸点が300℃以上であるシラン化合物、を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

【請求項2】 (A)成分(完全加水分解縮合物換算) 100重量部に対して、(B)成分が1~80重量部で ある請求項1記載の膜形成用組成物。

【請求項3】 請求項1記載の組成物からなることを特徴とする絶縁膜形成用材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物に関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶縁膜として適当な、均一な厚さを有する塗膜が形成可能な、しかも塗膜の表面硬度が高く、誘電率特性などに優 20れた膜形成用組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、CVD法などの真空プロセスで形成されたシリカ(SiO2)膜が多用されている。そして、近年、より均一な層間絶縁膜を形成することを目的として、SOG(Spin on Glass)膜と呼ばれるテトラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とする塗布型の絶縁膜も使用されるようになっている。また、半導体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼ばれるオルガノポリシロキサンを主成分とする低誘電率の層間絶縁膜が開発されている。しかしながら、半導体素子などのさらなる高集積化や多層化に伴い、より優れた導体間の電気絶縁性が要求されており、したがって、より低誘電率でかつクラック耐性に優れる層間絶縁膜材料が求められるようになっている。

【0003】そこで、特開平6-181201号公報には、層間絶縁膜材料として、より低誘電率の絶縁膜形成用塗布型組成物が開示されている。この塗布型組成物は、吸水性が低く、耐クラック性に優れた半導体装置の40絶縁膜を提供することを目的としており、その構成は、チタン、ジルコニウム、ニオブおよびタンタルから選ばれる少なくとも1種の元素を含む有機金属化合物と、分子内にアルコキシ基を少なくとも1個有する有機ケイ素化合物とを縮重合させてなる、数平均分子量が500以上のオリゴマーを主成分とする絶縁膜形成用塗布型組成物である。

【0004】また、WO96/00758号公報には、 多層配線基板の層間絶縁膜の形成に使用される、アルコ キシシラン類、シラン以外の金属アルコキシドおよび有 50 機溶媒などからなる、厚膜塗布が可能で、かつ耐酸素プラズマアッシング性に優れるシリカ系塗布型絶縁膜形成 用材料が開示されている。

【0005】また、特開平3-20377号公報には、電子部品などの表面平坦化、層間絶縁などに有用な酸化物被膜形成用塗布液が開示されている。この酸化物被膜形成用塗布液は、ゲル状物の発生のない均一な塗布液を提供し、また、この塗布液を用いることにより、高温での硬化、酸素プラズマによる処理を行った場合であっても、クラックのない良好な酸化物被膜を得ることを目的としている。そして、その構成は、所定のシラン化合物と、同じく所定のキレート化合物とを有機溶媒の存在化で加水分解し、重合して得られる酸化物被膜形成用塗布液である。

【0006】しかし、上記のように、シラン化合物にチタンやジルコニウムなどの金属キレート化合物を組み合せた場合、途膜の均一性が優れず、さらに、途膜の表面硬度などをバランスよく有するものではない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点を解決するための膜形成用組成物に関し、さらに詳しくは、半導体素子などにおける層間絶縁膜として適当な、均一な厚さを有する塗膜が形成可能な、しかも塗膜の表面硬度、誘電率特性などに優れた膜形成用組成物を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)下記一般式(1)で表される化合物(以下「化合物(1)」ともいう)の加水分解物および/または縮合物(以下「(A)成分」あるいは「加水分解縮合物」ともいう)

 $R^1 * Si (OR^2) + 4$ ··· (1)

(R¹ およびR² は同一でも異なっていてもよく、1価の有機基を示し、aは0~2の整数を表す。) ならびに(B) 常圧での沸点が300℃以上であるシラン化合物(以下「(B) 成分」ともいう)、を含有することを特徴とする膜形成用組成物に関するものである。ここで、(A) 成分(完全加水分解縮合物換算)100重量部に対して、(B) 成分が1~80重量部であることが好ましい。

[0009]

【発明の実施の形態】本発明は、膜を形成するベースポリマーとして、化合物(1)の加水分解縮合物が二次元〜三次元的な構造をとり、これに(B)シラン化合物が添加された組成物である。本発明の組成物を、浸漬またはスピンコート法などにより、シリコンウエハなどの基材に塗布すると、例えば、微細パターン間の溝を充分に埋めることができ、加熱により、有機溶剤の除去と熱縮重合を行なうと、化合物(1)の加水分解縮合物と

(B) シラン化合物とが加水分解・縮合することによ

2

り、高分子量を有するポリオルガノシロキサンを生成 し、ガラス質または巨大高分子の膜を形成することがで きる。得られる膜は、密着性が良好で、平坦化に優れ、 クラックの発生がない、厚膜の絶縁体を形成することが できる。

【0010】ここで、上記加水分解物とは、上記化合物 (1) に含まれるR² 〇一基すべてが加水分解されている必要はなく、例えば、1個だけが加水分解されているもの、2個以上が加水分解されているもの、あるいは、これらの混合物であってもよい。また、上記縮合物は、化合物 (1) の加水分解物のシラノール基が縮合してSi-O-Si結合を形成したものであるが、本発明では、シラノール基がすべて縮合している必要はなく、僅かな一部のシラノール基が縮合したもの、縮合の程度が異なっているものの混合物などをも包含した概念である。

【0011】以下、本発明に用いられる(A)成分、 (B) 成分などについて説明し、次いで、本発明の組成 物の調製方法について詳述する。

【0012】(A)成分

上記一般式 (1) で表される化合物 (1) において、1 価の有機基としては、アルキル基、アリール基、アリル 基、グリシジル基などを挙げることができる。ここで、アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル 基、ブチル基などが挙げられ、好ましくは炭素数1~5 であり、これらのアルキル基は鎖状でも、分岐していてもよく、さらに水素原子がフッ素原子などに置換されていてもよい。一般式 (1) において、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基、メチルフェニル基、エチルフェニル基、クロロフェニル基、ブロモフェニル基、フルオロフェニル基などを挙げることができる。

【0013】一般式(1)で表される化合物の具体例と しては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラ ン、テトラーnープロポキシシラン、テトラーisoー プロポキシシラン、テトラーnープトキシラン、テトラ -secーブトキシシラン、テトラーtertーブトキ シシラン、テトラフェノキシシラン、メチルトリメトキ シシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリーn ープロポキシシラン、メチルトリーisoープロポキシ シラン、メチルトリーnープトキシシラン、メチルトリ 40 ーsecープトキシシラン、メチルトリーtertープ トキシシラン、メチルトリフェノキシシラン、エチルト リメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、エチル トリーnープロポキシシラン、エチルトリーisoープ ロポキシシラン、エチルトリーn-プトキシシラン、エ チルトリーsecーブトキシシラン、エチルトリーte r tープトキシシラン、エチルトリフェノキシシラン、 ビニルトリメトキシシラン、 ビニルトリエトキシシラ ン、ビニルトリーnープロポキシシラン、ビニルトリー isoープロポキシシラン、ビニルトリーnープトキシ 50 キシシラン、ジーnープロピルジメトキシシラン、ジー

シラン、ビニルトリーsecープトキシシラン、ビニル トリーtertーブトキシシラン、ビニルトリフェノキ シシラン、nープロピルトリメトキシシラン、nープロ ピルトリエトキシシラン、nープロピルトリーnープロ ポキシシラン、nープロピルトリーisoープロポキシ シラン、nープロピルトリーnープトキシシラン、nー プロピルトリーsecーブトキシシラン、nープロピル トリーtertーブトキシシラン、nープロピルトリフ ェノキシシラン、iープロピルトリメトキシシラン、i ープロピルトリエトキシシラン、iープロピルトリーn ープロポキシシラン、iープロピルトリーisoープロ ポキシシラン、i-プロピルトリーn-プトキシシラ ン、iープロピルトリーsecーブトキシシラン、i-プロピルトリーtertーブトキシシラン、iープロピ ルトリフェノキシシラン、nープチルトリメトキシシラ ン、nープチルトリエトキシシラン、nープチルトリー nープロポキシシラン、nープチルトリーisoープロ ポキシシラン、nーブチルトリーnープトキシシラン、 nープチルトリーsecープトキシシラン、nープチル トリーtert-ブトキシシラン、n-ブチルトリフェ ノキシシラン、secープチルトリメトキシシラン、s e cーブチルーiートリエトキシシラン、secープチ ルートリーnープロポキシシラン、secープチルート リーisoープロポキシシラン、secープチルートリ -n-ブトキシシラン、sec-ブチルートリーsec ーブトキシシラン、secーブチルートリーtert-プトキシシラン、secーブチルートリフェノキシシラ ン、tープチルトリメトキシシラン、tープチルトリエ トキシシラン、t-ブチルトリーn-プロポキシシラ ン、tープチルトリーisoープロポキシシラン、tー ブチルトリーnーブトキシシラン、 tープチルトリーs ecープトキシシラン、tープチルトリーtertーブ トキシシラン、tープチルトリフェノキシシラン、フェ ニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラ ン、フェニルトリーnープロポキシシラン、フェニルト リーiso-プロポキシシラン、フェニルトリーn-ブ トキシシラン、フェニルトリーsecープトキシシラ ン、フェニルトリーtertープトキシシラン、フェニ ルトリフェノキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、 ジメチルジエトキシシラン、ジメチルージーnープロポ キシシラン、ジメチルージーisoープロポキシシラ ン、ジメチルージーnープトキシシラン、ジメチルージ -sec-ブトキシシラン、ジメチルージーteェt-プトキシシラン、ジメチルジフェノキシシラン、ジエチ ルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエ チルージーnープロポキシシラン、ジエチルージーis o-プロポキシシラン、ジエチルージ-n-プトキシシ ラン、ジエチルージーsecープトキシシラン、ジエチ ルージーtertーブトキシシラン、ジエチルジフェノ

5

n-プロピルジエトキシシラン、ジ-n-プロピルージ -n-プロポキシシラン、ジ-n-プロピルージーis o-プロポキシシラン、ジーn-プロピルージーn-ブ トキシシラン、ジーnープロピルージーsecーブトキ シシラン、ジーnープロピルージーtertープトキシ シラン、ジーnープロピルージーフェノキシシラン、ジ ーiso-プロピルジメトキシシラン、ジーiso-プ ロピルジエトキシシラン、ジーisoープロピルージー nープロポキシシラン、ジーisoープロピルージーi so-プロポキシシラン、ジーiso-プロピルージー 10 nープトキシシラン、ジーisoープロピルージーse cープトキシシラン、ジーisoープロピルージーte rtープトキシシラン、ジーisoープロピルージーフ ェノキシシラン、ジーnープチルジメトキシシラン、ジ -n-ブチルジエトキシシラン、ジ-n-ブチルージー nープロポキシシラン、ジーnーブチルージーisoー プロポキシシラン、ジーnーブチルージーnープトキシ シラン、ジーnーブチルージーsecープトキシシラ ン、ジーnーブチルージーtertーブトキシシラン、 ジーnープチルージーフェノキシシラン、ジーsec- 20 ブチルジメトキシシラン、ジーsec-ブチルジエトキ シシラン、ジーsecーブチルージーnープロポキシシ ラン、ジーsecーブチルージーisoープロポキシシ ラン、ジーsecープチルージーn ープトキシシラン、 ジーsecープチルージーsecープトキシシラン、ジ -sec-ブチルージーtert-ブトキシシラン、ジ - secーブチルージーフェノキシシラン、ジーteェ tープチルジメトキシシラン、ジーtertープチルジ エトキシシラン、ジーtertーブチルージーnープロ ポキシシラン、ジーtertープチルージーisoープ 30 ロポキシシラン、ジーtertーブチルージーnーブト キシシラン、ジーtertーブチルージーsecーブト キシシラン、ジーtertープチルージーtertープ トキシシラン、ジー tertーブチルージーフェノキシ シラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルージ ーエトキシシラン、ジフェニルージーnープロポキシシ ラン、ジフェニルージーisoープロポキシシラン、ジ フェニルージーnープトキシシラン、ジフェニルージー secープトキシシラン、ジフェニルージーtert-プトキシシラン、ジフェニルジフェノキシシラン、ジビ 40 ニルトリメトキシシラン、γーアミノプロピルトリメト キシシラン、ャーアミノプロピルトリエトキシシラン、 γーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γーグ リシドキシプロピルトリエトキシシラン、ソートリフロ ロプロピルトリメトキシシラン、γートリフロロプロピ ルトリエトキシシランなどを挙げることができる。

【0014】好ましくは、テトラメトキシシラン、テト シ)シラン、テトラキス $(n-7 - \pi^2 + 2 - i s o - 7 - \pi^2 + 2 - i s o - 7 - \pi^2 + 2 - i s o - 7 - \pi^2 + 2 -$

シラン、メチルトリーnープロポキシシラン、メチルトリーisoープロポキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ヴェニルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチルジメトキシシラン、ジエチルジエトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、トリメチルモノメトキシシラン、トリエチルモノメトキシシラン、トリフェニルモノメトキシシラン、トリフェニルモノエトキシシラン、トリフェニルモノエトキシシランである。これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。【0015】化合物(1)の加水分解縮合物である

- (A) 成分は、あらかじめ、化合物(1)を加水分解、 縮合させたものを使用することができるが、本発明に用 いられる後記溶媒の存在下に、化合物(1)を混合し て、さらに適量の水を添加することにより、化合物
- (1) を加水分解・縮合させて、化合物(1) の加水分解縮合物とすることが好ましい。(A) 成分のポリスチレン換算の重量平均分子量(以下「Mw」ともいう)は、好ましくは、800~100,000、さらに好ましくは、1,000~50,000である。

【0016】本発明において、(A)成分は、1種単独であるいは2種以上を併用することができる。

【0017】<u>(B) 成分</u>

(B) 成分は、常圧での沸点が300℃以上であるシラ ン化合物である。上記常圧での沸点が300℃以上であ るシラン化合物としては、例えば、テトラフェノキシシ ラン、テトラキス (メトキシエトキシ) シラン、テトラ キス (エトキシエトキシ) シラン、テトラキス (n-プ ロポキシエトキシ) シラン、テトラキス (i's o ープロ ポキシエトキシ) シラン、テトラキス (n-ブトキシエ トキシ) シラン、テトラキス (sec-ブトキシエトキ シ) シラン、テトラキス (tertーブトキシエトキ シ) シラン、テトラキス (フェニキシエトキシ) シラ ン、テトラキス (メトキシー n ープロポキシ) シラン、 テトラキス (エトキーnープロポキシ) シラン、テトラ キス (n-プロポキシーn-プロポキシ) シラン、テト ラキス (iso-プロポキシ-n-プロポキシ) シラ ン、テトラキス (n-ブトキシーn-プロポキシ) シラ ン、テトラキス(secーブトキシーnープロポキシ) シラン、テトラキス(tertープトキシーnープロポ キシ) シラン、テトラキス (フェニキシー n ープロポキ シ) シラン、テトラキス (メトキシーisoープロポキ シ) シラン、テトラキス (エトキーisoープロポキ シ) シラン、テトラキス (n-プロポキシーiso-プ ロポキシ) シラン、テトラキス (iso-プロポキシー iso-プロポキシ)シラン、テトラキス (n-ブトキ

8

ープトキシー i s o ープロポキシ) シラン、テトラキス (tert-ブトキシーiso-プロポキシ)シラン、 テトラキス (フェニキシーisoープロポキシ) シラ ン、テトラキス (メトキシエトキシエトキシ) シラン、 テトラキス (エトキシエトキシエトキシ) シラン、テト ラキス (n-プロポキシエトキシエトキシ) シラン、テ トラキス (i s o - プロポキシエトキシエトキシ) シラ ン、テトラキス (n-ブトキシエトキシエトキシ) シラ ン、テトラキス (secープトキシエトキシエトキシ) シラン、テトラキス (tert-ブトキシエトキシエト 10 キシ) シラン、テトラキス (2-エチルヘキシロキシ) シラン、テトラキス (2-メタクリロキシエトキシ) シ ラン、ヘキサーnープロポキシシロキサン、ヘキサヘキ サーisoープロポキシシロキサン、ヘキサーnープト キシシロキサン、ヘキサーsec-ブトキシシロキサ ン、ヘキサーteェtーブトキシシロキサン、フェノキ シジシロキサン、ヘキサーnープロポキジシラン、ヘキ サヘキサーisoープロポキシジシラン、ヘキサーn-ブトキシジシラン、ヘキサーsec-ブトキシジシラ ン、ヘキサーtertーブトキシジシラン、ヘキサフェ 20 **ノキシジシランビス(ヘキサーn-プロポキシシリル)** メタン、ビス (ヘキサーiso-プロポキシ) メタン、 ビス (ヘキサーローブトキシ) メタン、ビス (ヘキサー secーブトキシ) メタン、ビス (ヘキサー tert-プトキシ) メタン、ビス (ヘキサフェノキシシリル) メ タン、ビス (ヘキサエトキシシリル) エタン、ビス (ヘ キサー n ープロポキシシリル) エタン、ピス (ヘキサー iso-プロポキシ) エタン、ビス (ヘキサーnープト キシ) エタン、ビス (ヘキサーsecープトキシ) エタ ン、ビス (ヘキサー t e r t ープトキシ) エタン、ビス 30 (ヘキサフェノキシシリル) エタン、1,3,5,7-テトラーロープロポキシー1, 3, 5, 7ーテトラメチ ルシクロテトラシロキサン、1,3,5,7-テトラー iso-プロポキシー1, 3, 5, 7-テトラメチルシ クロテトラシロキサン、1, 3, 5, 7-テトラーn-プトキシー1、3、5、7ーテトラメチルシクロテトラ シロキサン、1, 3, 5, 7ーテトラーsecーブトキ シー1, 3, 5, 7ーテトラメチルシクロテトラシロキ $\forall \nu$, 1, 3, 5, 7- τ \dark 1 = tert - $\vec{\nu}$ \dark + \dark -1, 3, 5, 7ーテトラメチルシクロテトラシロキサ ン、1, 3, 5, 7ーテトラフェノキシー1, 3, 5. 7ーテトラメチルシクロテトラシロキサン、1,3, 5、7、9ーペンタメトキシー1、3、5、7、9ーペ ンタメチルシクロペンタシロキサン、1,3,5,7, 9ーペンタエトキシー1, 3, 5, 7, 9ーペンタメチ ルシクロペンタシロキサン、1,3,5,7,9ーペン ターn-プロポキシー1, 3, 5, 7, 9-ペンタメチ ルシクロペンタシロキサン、1,3,5,7,9ーペン $g-iso-7\pi^{2}+y-1, 3, 5, 7, 9-\pi^{2}y$ メチルシクロペンタシロキサン、1,3,5,7,9-50

ペンター n ープトキシー1, 3, 5, 7, 9ーペンタメ チルシクロペンタシロキサン、1,3,5,7,9ーペ $y_{9-8} = c - y_{1} + y_{2} - y_{1}$ メチルシクロペンタシロキサン、1,3,5,7,9-ペンター tertーブトキシー1, 3, 5, 7, 9ーペ ンタメチルシクロペンタシロキサン、1,3,5,7, 9ーペンタフェノキシー1, 3, 5, 7, 9ーペンタメ チルシクロペンタシロキサン、ポリスチレン換算の重量 平均分子量400以上の、ポリメチルメトキシシロキサ ン、ポリメチルエトキシシロキサン、ポリメチルーnー プロポキシシロキサン、ポリメチルーiso-プロポキ シシロキサン、ポリメチルーnープトキシシロキサン、 ポリメチル-sec-ブトキシシロキサン、ポリメチル -tert-プトキシシロキサン、ポリメチルフェノキ シシロキサン、ポリスチレン換算の重量平均分子量40 0以上の、ポリビニルメトキシシロキサン、ポリビニル エトキシシロキサン、ポリビニルーnープロポキシシロ キサン、ポリビニルー i s o ープロポキシシロキサン、 ポリビニルーn-ブトキシシロキサン、ポリビニルーs ecーブトキシシロキサン、ポリビニルーtertーブ トキシシロキサン、ポリビニルフェノキシシロキサン、 ポリスチレン換算の重量分子量400以上の、ポリフェ ニルメトキシシロキサン、ポリフェニルエトキシシロキ サン、ポリフェニルーnープロポキシシロキサン、ポリ フェニルーisoープロポキシシロキサン、ポリフェニ ルーn-プトキシシロキサン、ポリフェニルーsec-ブトキシシロキサン、ポリフェニルー tertープトキ シシロキサン、ポリフェニルフェノキシシロキサン、ポ リスチレン換算の重量平均分子量400以上の、ポリジ メトキシシロキサン、ポリジエトキシシロキサン、ポリ ジーnープロポキシシロキサン、ポリジーisoープロ ポキシシロキサン、ポリジーn-ブトキシシロキサン、 ポリジーsecーブトキシシロキサン、ポリジーter tープトキシシロキサン、ポリジフェノキシシロキサン などを挙げることができる。

【0018】 これらのシラン化合物のうち、好ましくは、テトラフェノキシシラン、テトラキス(メトキシエトキシ)シラン、テトラキス(ロープロポキシエトキシ)シラン、テトラキス(isoープロポキシエトキシ)シラン、テトラキス(nーブトキシエトキシ)シラン、テトラキス(tertーブトキシン、テトラキス(カーブロポキシン、テトラキス(フェニキシエトキシ)シラン、テトラキス(ストキシエトキシ)シラン、テトラキス(ロープロポキシエトキシ)シラン、テトラキス(isoープロポキシエトキシ)シラン、テトラキス(isoープロポキシエトキシ)シラン、テトラキス(nーブロポキシエトキシ)シラン、テトラキス(nーブトキシエトキシ)シラン、テトラキス(secーブトキシエトキシ)シラン、テトラキス(tertー

い。この際に使用する触媒としては、金属キレート化合 物、有機酸、無機酸、有機塩基、無機塩基を挙げること ができる。金属キレート化合物としては、例えば、トリ エトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、トリ - n - プロポキシ・モノ(アセチルアセトナート)チタ ン、トリーiープロポキシ・モノ(アセチルアセトナー ト) チタン、トリーnーブトキシ・モノ (アセチルアセ トナート) チタン、トリーsecーブトキシ・モノ(ア セチルアセトナート) チタン、トリーtープトキシ・モ ノ (アセチルアセトナート) チタン、ジエトキシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーロープロポキシ ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーiープロ ポキシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーn ープトキシ・ピス (アセチルアセトナート) チタン、ジ ーsec-ブトキシ・ビス(アセチルアセトナート)チ タン、ジーtーブトキシ・ビス(アセチルアセトナー ト) チタン、モノエトキシ・トリス (アセチルアセトナ

10

ート) チタン、モノーnープロポキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーiープロポキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーnープトキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーsecープトキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーtープトキシ・トリス (アセチルアセトナー

ン、トリエトキシ・モノ(エチルアセトアセテート)チタン、トリーnープロポキシ・モノ(エチルアセトアセテート)チタン、トリーiープロポキシ・モノ(エチルアセトアセテート)チタン、トリーnープトキシ・モノ(エチルアセトアセテート)チタン、トリーsecーブ

ト) チタン、テトラキス (アセチルアセトナート) チタ

ー・・ブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、ジエトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーnープロポキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーiープロポキシ・ビス (エチルアセト

トキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリ

ト) チタン、シー・コープロポキン・ピス (エテル) モト アセテート) チタン、ジーnープトキシ・ピス (エチル アセトアセテート) チタン、ジーsecープトキシ・ピ ス (エチルアセトアセテート) チタン、ジー tープトキ

シ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、モノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタン、モノ-n-プロポキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタン、モノ-i-プロポキシ・トリス (エチルアセト

アセテート) チタン、モノー n ープトキシ・トリス (エ チルアセトアセテート) チタン、モノー s e c ープトキ シ・トリス (エチルアセトアセテート) チタン、モノー t ープトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ

tーブトキシ・トリス (エチルアセトアセデート) テタン、テトラキス (エチルアセトアセテート) チタン、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチルアセトアセテート) チタン、ビス (アセチルアセトナート) ビス

(エチルアセトアセテート) チタン、トリス (アセチル アセトナート) モノ (エチルアセトアセテート) チタン

プトキシエトキシエトキシ) シラン、テトラキス(2-エチルヘキシロキシ) シラン、テトラキス (2-メタク リロキシエトキシ) シラン、ビス (ヘキサエトキシシリ ル) エタン、1, 3, 5, 7ーテトラーnープロポキシ -1, 3, 5, 7-テトラメチルシクロテトラシロキサ ン、1, 3, 5, 7ーテトラーisoープロポキシー 1, 3, 5, 7ーテトラメチルシクロテトラシロキサ ン、1, 3, 5, 7ーテトラーnープトキシー1, 3, 5. 7-テトラメチルシクロテトラシロキサン、1, 3, 5, 7-r+5-sec-7++5-1, 3, 5, 7ーテトラメチルシクロテトラシロキサン、1,3, 5, 7ーテトラー tertープトキシー1, 3, 5, 7 ーテトラメチルシクロテトラシロキサン、1,3,5, 7ーテトラフェノキシー1, 3, 5, 7ーテトラメチル シクロテトラシロキサン、1,3,5,7,9ーペンタ メトキシー1、3、5、7、9ーペンタメチルシクロペ ンタシロキサン、1,3,5,7,9-ペンタエトキシ -1, 3, 5, 7, 9ーペンタメチルシクロペンタシロ キサン、1,3,5,7,9-ペンターnープロポキシ -1, 3, 5, 7, 9ーペンタメチルシクロペンタシロ 20 キサン、1,3,5,7,9-ペンターiso-プロポ キシー1, 3, 5, 7, 9ーペンタメチルシクロペンタ シロキサン、1,3,5,7,9-ペンターnープトキ シー1, 3, 5, 7, 9ーペンタメチルシクロペンタシ ロキサン、1, 3, 5, 7, 9-ペンターsec-ブト キシー1,3,5,7,9ーペンタメチルシクロペンタ シロキサン、1, 3, 5, 7, 9-ペンターtert-プトキシー1, 3, 5, 7, 9ーペンタメチルシクロペ ンタシロキサン、1,3,5,7,9ーペンタフェノキ シー1, 3, 5, 7, 9ーペンタメチルシクロペンタシ 30 ロキサン、ポリスチレン換算重量平均分子量400以上 の、ポリメチルメトキシシロキサン、ポリメチルエトキ シシロキサン、ポリメチルーnープロポキシシロキサ ン、ポリメチルーisoープロポキシシロキサン、ポリ メチルーnープトキシシロキサン、ポリメチルーsec ープトキシシロキサン、ポリメチルーtertープトキ シシロキサン、ポリメチルフェノキシシロキサン、ポリ ジメトキシシロキサン、ポリジエトキシシロキサン、ポ リジーnープロポキシシロキサン、ポリジーisoープ ロポキシシロキサンである。

【0019】上記(A)成分を構成する化合物(1)を加水分解、縮合させる際に、R² Oーで表される基1モル当たり、0.25~3モルの水を用いることが好ましく、0.3~2.5モルの水を加えることが特に好ましい。添加する水の量が0.3~2.5モルの範囲内の値であれば、途膜の均一性が低下する恐れが無く、また、膜形成用組成物の保存安定性が低下する恐れが少ないためである。

【0020】また、(A)成分を構成する化合物(1) を加水分解、縮合させる際には、触媒を使用してもよ



ム、ジーt-ブトキシ・ビス(エチルアセトアセテー

トアセテート) ジルコニウム、モノーnープロポキシ・

トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノ

- i - プロポキシ・トリス (エチルアセトアセテート)

ジルコニウム、モノーnープトキシ・トリス(エチルア

セトアセテート) ジルコニウム、モノーsecープトキ

シ・トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、 モノーt-ブトキシ・トリス(エチルアセトアセテー

ト) ジルコニウム、テトラキス (エチルアセトアセテー

ト) ジルコニウム、モノ (アセチルアセトナート) トリ

などのチタンキレート化合物;トリエトキシ・モノ(ア セチルアセトナート) ジルコニウム、トリーnープロポ キシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ト リー i ープロポキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジ ルコニウム、トリーnープトキシ・モノ(アセチルアセ トナート) ジルコニウム、トリーsecーブトキシ・モ ノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリー t ー ブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、ジエトキシ・ピス(アセチルアセトナート)ジルコ ニウム、ジーnープロポキシ・ビス(アセチルアセトナ 10 ート) ジルコニウム、ジー i ープロポキシ・ビス (アセ チルアセトナート) ジルコニウム、ジーn-ブトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーse c ープトキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニ ウム、ジーtーブトキシ・ビス(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、モノエトキシ・トリス (アセチルア セトナート) ジルコニウム、モノーnープロポキシ・ト リス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノー i ープロポキシ・トリス(アセチルアセトナート)ジルコ ニウム、モノーnープトキシ・トリス(アセチルアセト 20 ナート) ジルコニウム、モノーsecープトキシ・トリ ス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノー tー プトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、テトラキス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、トリエトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジ ルコニウム、トリーnープロポキシ・モノ(エチルアセ トアセテート) ジルコニウム、トリー i ープロポキシ・ モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリー n-プトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、トリーsecープトキシ・モノ (エチルアセト 30 アセテート) ジルコニウム、トリー t ープトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジエトキシ ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジー n-プロポキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、ジーi-プロポキシ・ビス (エチルアセトア セテート) ジルコニウム、ジーn-ブトキシ・ビス (エ チルアセトアセテート) ジルコニウム、ジーsec-ブ トキシ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウ

セチルアセトナート) ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウムなどのジルコ ニウムキレート化合物;トリス(アセチルアセトナー ト) アルミニウム、トリス (エチルアセトアセテート) アルミニウムなどのアルミニウムキレート化合物;など を挙げることができる。

12

【0021】有機酸としては、例えば、酢酸、プロピオ ン酸、ブタン酸、ペンタン酸、ヘキサン酸、ヘブタン 酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、シュウ酸、マレ イン酸、メチルマロン酸、アジピン酸、セバシン酸、没 食子酸、酪酸、メリット酸、アラキドン酸、シキミ酸、 2-エチルヘキサン酸、オレイン酸、ステアリン酸、リ ノール酸、リノレイン酸、サリチル酸、安息香酸、pー アミノ安息香酸、pートルエンスルホン酸、ベンゼンス ルホン酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ 酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、マロン酸、スルボン 酸、フタル酸、フマル酸、クエン酸、酒石酸などを挙げ ることができる。無機酸としては、例えば、塩酸、硝 酸、硫酸、フッ酸、リン酸などを挙げることができる。 【0022】有機塩基としては、例えば、ピリジン、ピ ロール、ピペラジン、ピロリジン、ピペリジン、ピコリ ン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、モノエタノ ールアミン、ジエタノールアミン、ジメチルモノエタノ ールアミン、モノメチルジエタノールアミン、トリエタ ノールアミン、ジアザビシクロオクラン、ジアザビシク ロノナン、ジアザビシクロウンデセン、テトラメチルア ンモニウムハイドロオキサイドなどを挙げることができ る。無機塩基としては、例えば、アンモニア、水酸化ナ トリウム、水酸化カリウム、水酸化パリウム、水酸化カ ルシウムなどを挙げることができる。

【0023】これら触媒のうち、金属キレート化合物、 有機酸、無機酸が好ましく、より好ましくはチタンキレ ート化合物、有機酸を挙げることができる。これらは、 1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。 【0024】上記触媒の使用量は、(A)成分を構成す る化合物 (1) 100重量部に対して、通常、0.00 1~10重量部、好ましくは0.01~10重量部の範

囲である。 【0025】本発明の膜形成用組成物は、(A)成分お ト) ジルコニウム、モノエトキシ・トリス (エチルアセ 40 よび (B) 成分を有機溶剤に溶解または分散してなる。 本発明に使用する有機溶剤としては、例えば、nーペン タン、イソペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、n ーヘプタン、イソヘプタン、2,2,4ートリメチルペ ンタン、n-オクタン、シクロヘキサン、メチルシクロ ヘキサンなどの脂肪族炭化水素系溶媒;ベンゼン、トル エン、キシレン、エチルベンゼン、トリメチルベンゼ ン、メチルエチルベンゼン、nープロピルベンセン、イ ソプロピルベンセン、ジエチルベンゼン、イソプチルベ ス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ビス (ア 50 ンゼン、トリエチルベンゼン、ジーイソプロピルベンセ





グリコールモノーn-ヘキシルエーテル、エトキシトリ グリコール、テトラエチレングリコールジー n ープチル エーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、 プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレン グリコールモノプロピルエーテル、プロピレングリコー ルモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメ チルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエー テル、トリプロピレングリコールモノメチルエーテル、 テトラヒドロフラン、2ーメチルテトラヒドロフランな どのエーテル系溶媒:ジエチルカーボネート、酢酸メチ ル、酢酸エチル、γープチロラクトン、γーバレロラク トン、酢酸nープロピル、酢酸イソプロピル、酢酸nー ブチル、酢酸イソブチル、酢酸secーブチル、酢酸n ーペンチル、酢酸 s e c ーペンチル、酢酸 3 ーメトキシ ブチル、酢酸メチルペンチル、酢酸2-エチルブチル、 酢酸2-エチルヘキシル、酢酸ベンジル、酢酸シクロヘ キシル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸n-ノニル、 アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢酸エチレング リコールモノメチルエーテル、酢酸エチレングリコール モノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノメ チルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノエチルエ ーテル、酢酸ジエチレングリコールモノーnープチルエ ーテル、酢酸プロピレングリコールモノメチルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエーテル、酢 酸プロピレングリコールモノプロピルエーテル、酢酸プ ロピレングリコールモノブチルエーテル、酢酸ジプロピ レングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジプロピレン グリコールモノエチルエーテル、ジ酢酸グリコール、酢 酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エチル、プロ ピオン酸n-ブチル、プロピオン酸イソアミル、シュウ 酸ジエチル、シュウ酸ジーn-ブチル、乳酸メチル、乳 酸エチル、乳酸n-ブチル、乳酸n-アミル、マロン酸 ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチルなどの エステル系溶媒;Nーメチルホルムアミド、N,Nージ メチルホルムアミド、N,Nージエチルホルムアミド、 アセトアミド、Nーメチルアセトアミド、N, Nージメ チルアセトアミド、Nーメチルプロピオンアミド、Nー メチルピロリドンなどの含窒素系溶媒;硫化ジメチル、 硫化ジエチル、チオフェン、テトラヒドロチオフェン、 ジメチルスルホキシド、スルホラン、1,3-プロパン スルトンなどの含硫黄系溶媒などを挙げることができ る。これらは、1種あるいは2種以上を混合して使用す ることができる。

【0026】本発明の膜形成用組成物は、上記の有機溶剤を含有するが、(A)成分を構成する化合物(1)を加水分解および/または縮合する際に、同様な溶剤を使用することができる。

[0027] 具体的には、(A) 成分を構成する化合物 (1) を溶解させた有機溶剤中に、水を断続的あるいは 連続的に添加する。この際、触媒は、有機溶剤中に予め

ン、n-アミルナフタレン、トリメチルベンゼンなどの 芳香族炭化水素系溶媒;メタノール、エタノール、n-プロパノール、イソプロピルアルコール、nープタノー ル、イソブチルアルコール、secーブチルアルコー ル、tープタノール、nーペンタノール、イソアミルア ルコール、2-メチルプタノール、sec-アミルアル コール、 t - アミルアルコール、3 - メトキシブタノー ル、nーヘキサノール、2ーメチルペンタノール、se c-ヘキシルアルコール、2-エチルプタノール、2-ヘプタノール、ヘプタノール-3、n-オクタノール、 2-エチルヘキサノール、2-オクタノール、n-ノニ ルアルコール、2, 6ージメチルヘプタノールー4、n ーデカノール、sec-ウンデシルアルコール、トリメ チルノニルアルコール、secーテトラデシルアルコー ル、secーヘブタデシルアルコール、フェノール、シ クロヘキサノール、メチルシクロヘキサノール、3. 3. 5ートリメチルシクロヘキサノール、ベンジルアル コール、フェニルメチルカルピノール、ジアセトンアル コール、クレゾールなどのモノアルコール系溶媒;エチ レングリコール、1,2ープロピレングリコール、1, 3-ブチレングリコール、ペンタンジオールー2, 4、 2-メチルペンタンジオール-2, 4、ヘキサンジオー ルー2, 5、ヘプタンジオールー2, 4、2ーエチルへ キサンジオールー1,3、ジエチレングリコール、ジブ ロピレングリコール、トリエチレングリコール、トリプ ロピレングリコール、グリセリンなどの多価アルコール 系容媒:アセトン、メチルエチルケトン、メチルーn-プロピルケトン、メチルーnーブチルケトン、ジエチル ケトン、メチルイソブチルケトン、メチルーnーペンチ ルケトン、エチルーn-ブチルテトン、メチルーn-へ 30 キシルケトン、ジイソプチルケトン、トリメチルノナノ ン、シクロヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、2-ヘキサノン、2, 4ーペンタンジオン、アセトニルアセ トン、ジアセトンアルコール、アセトフェノン、フェン チョンなどのケトン系溶媒;エチルエーテル、イソプロ ピルエーテル、n-ブチルエーテル、n-ヘキシルエー テル、2-エチルヘキシルエーテル、エチレンオキシ ド、1, 2-プロピレンオキシド、ジオキソラン、4-メチルジオキソラン、ジオキサン、ジメチルジオキサ ン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレン 40 グリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールジ エチルエーテル、エチレングリコールモノーnープチル エーテル、エチレングリコールモノーローヘキシルエー テル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチ レングリコールモノー2-エチルブチルエーテル、エチ レングリコールジブチルエーテル、ジエチレングリコー ルモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチ ルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテル、 ジエチレングリコールモノーnーブチルエーテル、ジエ チレングリコールジーn-ブチルエーテル、ジエチレン 50





(9)

添加しておいてもよいし、水添加時に水中に溶解あるいは分散させておいてもよい。この際の反応温度としては、通常、0~100℃、好ましくは15~80℃である。

【0028】また、膜形成用組成物を構成するにあたり、組成物中に、沸点100℃以下のアルコールの含量が、20重量%以下、特に5重量%以下であることが好ましい。沸点100℃以下のアルコールは、上記化合物(1)の加水分解および/またはその縮合の際に生じる場合があり、その含量が20重量%以下、好ましくは5重量%以下になるように蒸留などにより除去することが好ましい。

【0029】本発明の膜形成用組成物中における(A)成分と(B)成分の使用割合は、(A)成分(完全加水分解縮合物換算)100重量部に対して、(B)成分が1~80重量部、より好ましくは1~60重量部である。(B)成分の含有量が1~80重量部であると組成物の保存安定性がよりよくなる。なお、本発明において完全加水分解縮合物とは、化合物(1)中のOR²で表される基が100%加水分解してOH基となり、完全に20縮合したものを示す。

【0030】本発明の膜形成用組成物には、さらに下記のような成分を添加してもよい。

[0031] <u>β-ジケトン</u>

 β ージケトンとしては、アセチルアセトン、2, 4 ーへキサンジオン、2, 4 ーへプタンジオン、3, 5 ー オクタンジオン、2, 4 ー オクタンジオン、3, 5 ー オクタンジオン、2, 4 ー オクタンジオン、3, 5 ー オクタンジオン、2, 4 ー ノナンジオン、3, 5 ー ノナンジオン、5 ー メチルー2, 4 ー ヘ キサンジオン、1, 1, 5, 5, 5 ー ヘ キサフルオロー2, 4 ー ヘ プタンジオンなどの1種または2種以上である。本発明において、膜形成用組成物中の β ー ジケトン含有量は、全溶剤の1~50重量%、好ましくは3~30重量%とすることが好ましい。このような範囲で β ー ジケトンを添加すれば、一定の保存安定性が得られるとともに、膜形成用組成物の塗膜均一性などの特性が低下する恐れが少ない。

【0032】 その他の添加剤

本発明で得られる膜形成用組成物には、さらにコロイド 40 状シリカ、コロイド状アルミナ、有機ポリマー、界面活性剤などの成分を添加してもよい。コロイド状シリカとは、例えば、高純度の無水ケイ酸を上記親水性有機溶媒に分散した分散液であり、通常、平均粒径が5~30mμ、好ましくは10~20mμ、固形分濃度が10~40重量%程度のものである。このような、コロイド状シリカとしては、例えば、日産化学工業(株)製、メタノールシリカゾルおよびイソプロパノールシリカゾル;触媒化成工業(株)製、オスカルなどが挙げられる。コロイド状アルミナとしては、日産化学工業(株)製のアル 50

ミナゾル520、同100、同200;川研ファインケ ミカル (株) 製のアルミナクリアーゾル、アルミナゾル 10、同132などが挙げられる。有機ポリマーとして は、例えば、ポリアルキレンオキサイド構造を有する化 合物、糖鎖構造を有する化合物、ビニルアミド系重合 体、 (メタ) アクリレート化合物、芳香族ピニル化合 物、デンドリマー、ポリイミド、ポリアミック酸、ポリ アリーレン、ポリアミド、ポリキノキサリン、ポリオキ サジアゾール、フッ森系重合体などを挙げることができ る。界面活性剤としては、例えば、ノニオン系界面活性 剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、両 性界面活性剤などが挙げられ、さらには、シリコーン系 界面活性剤、ポリアルキレンオキシド系界面活性剤、含 フッ素界面活性剤などを挙げることができる。本発明で 得られる膜形成用組成物において、この組成物中のナト リウム含量を20ppb以内の値とするのが好ましい。 このような範囲にナトリウム含量を限定することによ り、半導体などの層間絶縁膜材料に用いた場合でも、電 気回路などの信頼性を低下させる恐れがない。また、腐 食の発生をより効率的に防止しながら、均一な厚さの層 間絶縁膜とすることができる。

16

【0033】膜形成用組成物の調製方法

本発明の膜形成用組成物を調製するに際しては、上記の ように、溶媒中、(A)成分を構成する化合物(1)を 混合して、水を連続的または断続的に添加して、加水分 解し、縮合したのち、(B)成分を添加すればよく、特 に限定されない。しかしながら、上記金属キレート化合 物とβージケトン類を使用する場合には、組成物を調製 後、最後にB-ジケトンを添加する方法が採用される。 【0034】本発明の組成物の調製法の具体例として は、下記①~⑥の方法などを挙げることができる。 ①化合物 (1) および必要量の有機溶剤からなる混合物 に、所定量の水および触媒を加えて加水分解・縮合反応 を行ったのち、(B)シラン化合物を添加する方法。 ②化合物 (1) および必要量の有機溶剤からなる混合物 に、所定量の水および触媒を加えて加水分解・縮合反応 を行ったのち、反応により生じたアルコール成分を減圧 除去したのち、(B)シラン化合物を添加する方法。

[0035] ③化合物(1) および必要量の有機溶剤からなる混合物に、所定量の水および触媒を加えて加水分解・縮合反応を行ったのち、(B) シラン化合物を添加し、反応により生じたアルコール成分を減圧除去する方法。

④化合物 (1) および必要量の有機溶剤からなる混合物 に、所定量の水および触媒を加えて加水分解・縮合反応を行ったのち、(B) シラン化合物および β - ジケトンを添加する方法。

【0036】⑤化合物(1)および必要量の有機溶剤からなる混合物に、所定量の水および触媒を加えて加水分解・縮合反応を行ったのち、反応により生じたアルコー



(🐉

ル成分を減圧除去したのち、(B)シラン化合物および β - ジケトンを添加する方法。

【0037】このようにして得られる本発明の組成物の全固形分濃度は、好ましくは、2~30重量%であり、使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃 10度が2~30重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲となり、保存安定性もより優れるものである。また、このようにして得られる組成物中のポリオルガノシロキサン成分〔(A)~(B)成分〕の重量平均分子量は、通常、1,000~120,000、好ましくは1,200~100,000程度である。

【0038】このようにして得られる本発明の組成物を、シリコンウエハ、SiO2 ウエハ、SiNウエハなどの基材に塗布する際には、スピンコート法、浸漬法、ロールコート法、スプレー法などの塗装手段が用いられ 20る。

【0039】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗りで厚さ0.05~1.5 μ m程度、2回塗りでは厚さ0.1~3 μ m程度の塗膜を形成することができる。その後、常温で乾燥するか、あるいは、80~600℃程度の温度で、通常、5~240分程度加熱して乾燥することにより、ガラス質または巨大高分子の絶縁膜を形成することができる。この際の加熱方法としては、ホットプレート、オープン、ファーネスなどを使用することができ、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした減圧下などで行うことができる。

【0040】このようにして得られる膜は、絶縁性に優れ、途布膜の均一性、誘電率特性、途膜の耐クラック性、途膜の表面硬度に優れるから、LSI、システムレシ、DRAM、SDRAM、RDRAM、D一RDRAMなどの半導体素子用層間絶縁膜、半導体素子の表面コート膜などの保護膜、多層配線基板の層間絶縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁防止膜などの用途に有用である。

[0041]

【実施例】以下、実施例を挙げて、本発明をさらに具体的に説明する。なお、実施例および比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞれ重量部および重量%であることを示している。また、実施例中における膜形成用組成物の評価は、次のようにして測定したものである。

【0042】<u>重量平均分子量(Mw)</u>

下記条件によるゲルパーミエーションクロマトグラフィ - (GPC) 法により測定した。 試料:テトラヒドロフランを溶媒として使用し、加水分 解縮合物1gを、100ccのテトラヒドロフランに溶 解して調製した。

18

標準ポリスチレン:米国プレッシャーケミカル社製の標準ポリスチレンを使用した。

装置:米国ウオーターズ社製の高温高速ゲル浸透クロマトグラム (モデル150-C ALC/GPC)

カラム:昭和電工(株)製のSHODEX A-80M (長さ50cm)

測定温度:40℃

流速:1cc/分

【0043】膜厚均一性

膜形成用組成物を、8インチシリコンウエハ上に、スピンコーターを用いて、回転数1,800rpm、20秒の条件で以て塗布した。その後、80℃の温度に保持したホットプレートを用いて、膜形成用組成物を塗布したシリコンウエハを5分間加熱し、有機溶媒を飛散させた。次いで、200℃の温度に保持したホットプレートを用いて、膜形成用組成物を塗布したシリコンウエハを5分間加熱し、シリコンウエハ上に塗膜を形成させた。このようにして得られた塗膜の膜厚を、光学式膜厚計(Rudolph Technologies社製、Spectra Laser200)を用いて塗膜面内で50点測定した。得られた膜厚の3 σ を計算し、下記基準で評価した。

○: 塗膜の3 σが100 n m未満

×: 塗膜の3 gが100 nm以上

【0044】<u>途膜表面硬度</u>

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で5分間、200℃で5分間基板を乾燥し、さらに450℃の 真空オーブン中で500℃で60分基板を焼成した。 J IS K5400に準拠した鉛筆硬度により塗膜表面硬度を評価した。

【0045】 誘電率

8インチシリコンウエハ上に、スピンコート法を用いて 組成物試料を塗布し、ホットプレート上で80℃で5分間、200℃で5分間基板を乾燥し、さらに500℃の 真空オーブン中で60分基板を焼成した。得られた基板 上にアルミニウムを蒸着し、誘電率評価用基板を作製し た。誘電率は、横川・ヒューレットパッカード(株) 製、HP16451B電極およびHP4284Aプレシ ジョンLCRメーター用いて、10kHzにおける容量 値から算出した。

【0046】合成例1

メチルトリメトキシシラン 169.7g をジアセトンアルコール 91g に溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を 50 ℃に安定させた。次に、酢酸 4.4g を溶解させたイオン交換水 130g を 1 時間かけて溶液に添加した。その後、50 ℃で 2 時間反応さ

せた後、反応液を室温まで冷却した。この反応液に、ジアセトンアルコール239g添加し、50℃で反応液からメタノールを含む溶液を239gエバポレーションで除去し、反応液(A-1)を得た。この加水分解縮合物の重量平均分子量は、2,300であった。

[0047] 合成例2

メチルトリメトキシシラン169.7gとジイソプロポキシチタンピスエチルアセチルアセテート1.1gをメチルイソプチルケトン91gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を50℃に安定させ 10た。次に、イオン交換水130gを1時間かけて溶液に添加した。その後、50℃で2時間反応させたのち、反応液を室温まで冷却した。この反応液に、ジアセトンアルコール239g添加し、50℃で反応液からメタノールを含む溶液を239gエパポレーションで除去し、反応液(A-2)を得た。この加水分解縮合物の重量平均分子量は、3,200であった。

【0048】合成例3

メチルトリメトキシシラン101.8gとテトラメトキシシラン84.7gをプロピレングリコールモノプロピ 20ルエーテル143gに溶解させたのち、スリーワンモーターで攪拌させ、溶液温度を50℃に安定させた。次に、シュウ酸4.4gを溶解させたイオン交換水70gを1時間かけて溶液に添加した。その後、50℃で2時

間反応させたのち、反応液を室温まで冷却した。この反応液に、プロピレングリコールモノプロピルエーテル234g添加し、50℃で反応液からメタノールを含む溶液を234gエバポレーションで除去し、反応液(B-1)を得た。この加水分解縮合物の重量平均分子量は、3,900であった。

20

【0049】 実施例1

合成例1で得られた反応液(A-1)に、反応溶液(A-1)中の固形分100部に対して20部になるようテトラフェノキシシランを添加した。得られた溶液を十分に攪拌したのち、0.2μm孔径のポリテトラフルオロエチレン製フィルターでろ過を行い、スピンコート法でシリコンウエハ上に塗布した。得られた塗膜の塗膜の膜厚は520nmであり、3σは71nmと良好であった。塗膜の表面硬度を測定したところ、6Hと十分な硬度を有していた。また、塗膜の誘電率を評価したところ、2.75と非常に低い誘電率を示した。

【0050】実施例2~5

合成例1および2で得られた反応液(A-1)および (A-2)と表1に示す(B)成分を使用した以外は、 実施例1と同様に途膜を評価した。評価結果を表1に示

[0051]

/ + - 1

に添加した。その後、50° 	Cで2時 ーーー	【表 		
•			塗膜均一性	
実施例 反応被 成分	(*)	(nm)	(3σ)	硬度 誘電率
1 1	(部)		(nm)	
	I			
1 - 1 - 1	•			6H 2.75
11				
	40 i		-	7 H 2.78
	1			
3 (A-1) (b)	20	530	O (64)	6 H 2.72
11	11			
4 (A-1) (c)	20	620 l	O (80)	7 H 2.74
11	11			
5 (A-2) (c)	20	580	0 (77)	6 H 2.69
		1		

【0052】*) 添加量: 反応液中の固形分100部に 40

- 対する (B) 成分の添加量 (B) 成分: (a) テトラフェノキシシラン
- (b) テトラキス (メトキシエトキシ) シラン
- (c) 重量平均分子量2.000のポリジエトキシシロキサン

[0053] 比較例1

合成例1で得られた反応液(A-1)のみを使用した以外は、実施例1と同様に実施例1と同様に盗膜の評価を行った。 途膜の膜厚は470 nmで、3 σは77 nm、 誘電率は2.62と良好であったが、得られた塗膜の硬 50

40 度は3Hと劣るものであった。

【0054】比較例2

合成例3で得られた反応液(B-1)のみを使用した以外は、実施例1と同様に実施例1と同様に盗膜の評価を行った。 途膜の膜厚は670nm、得られた途膜硬度は5Hと高い値であったが、途膜の3σは170nmと塗膜の均一性に劣り、誘電率も3.06と高い値であった。

【0055】

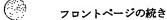
~ .							
	1	I			I I		
1 1	(B)	添加量	金膜膜厚	塗膜均一性	強膜	1	
比較例 反応液	成分	(*)	(nm)	(3σ)	硬度	誘電率	
1	l	(部)		(nm)		1	
					 	1	
1 (A-1)	I –	-	470	(77)	3H	2.62	
11	 				 	1	
2 (8-1)	-	-	670	× (170)	5H	3.06	
11					11	1	

[0056]

【発明の効果】本発明によれば、特定のアルコキシシランの加水分解物および/またはその縮合物と常圧での沸点が300℃以上のシラン化合物を含有させることによ

のり、途布膜における厚さの均一性、途膜硬度、誘電率特性などのバランスに優れた膜形成用組成物(層間絶縁膜用材料)を提供することが可能である。

22



(72)発明者 後藤 幸平

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ エスアール株式会社内 F ターム(参考) 4J038 DL021 DL022 DL051 DL052 DL121 DL122 JC32 NA11 NA17 NA21 SF058 AA02 AA03 AA06 AA10 AC03 AC06 AC10 AD01 AF04 AG01 AH02